# Journal of Electrochemistry

Volume 15 | Issue 2

2009-05-28

## Electrodeposition of Al on Magnesium Alloy in Ionic Liquid

Tsai Wen-Ta

Shu-you CHEN

Mu-huan ZHUANG

Chang Jeng-Kuei

Yi-wen SUN

#### **Recommended Citation**

Tsai Wen-Ta, Shu-you CHEN, Mu-huan ZHUANG, Chang Jeng-Kuei, Yi-wen SUN. Electrodeposition of Al on Magnesium Alloy in Ionic Liquid[J]. *Journal of Electrochemistry*, 2009 , 15(2): 129-134. DOI: 10.61558/2993-074X.1967

Available at: https://jelectrochem.xmu.edu.cn/journal/vol15/iss2/2

This Article is brought to you for free and open access by Journal of Electrochemistry. It has been accepted for inclusion in Journal of Electrochemistry by an authorized editor of Journal of Electrochemistry.

第 15卷 第 2期 2009年 5月

**文章编号**: 1006-3471(2009)02-0129-06

# 镁合金于离子液体中电镀铝之研究

蔡文达<sup>1\*</sup>,陈树友<sup>1</sup>,庄牧寰<sup>1</sup>,张仍奎<sup>1</sup>,孙亦文<sup>2</sup>

(1.成功大学材料科学及工程学系,台湾 台南;

2.成功大学化学系,台湾 台南)

**摘要**: 本研究利用 A Cl EM IC离子液体在 AZ<sup>91</sup>D 镁合金表面电镀铝金属,探讨离子液体组成及电流密度 对电镀层性质的影响.研究结果显示铝金属可以成功地电镀于 AZ<sup>91</sup>D 镁合金表面上.在 -0.2 V 的电位下,在 60 m/o A C l 离子液体中可以获得较佳的电镀铝层.另外,在低定电流密度下进行电镀,电流效率较佳,镀层 较厚.于 3.5% NaCl(by mass)溶液中,铝金属镀层可以大幅提升镁合金之开路电位,并使其表面活性下降.电 化学交流阻抗频谱分析显示,镁合金裸材于 3.5% NaCl(by mass)水溶液中之极化阻抗值约为 470~510  $\Omega$ • m<sup>2</sup>,镀铝之镁合金极化阻抗值则可提升至 5200  $\Omega$ • cm<sup>2</sup>.极化曲线则显示,镀铝之镁合金可以被钝化,其钝化 电流密度低至 5×10<sup>-5</sup> A/cm<sup>2</sup>.

关键词: 镁合金;离子液体;电镀;铝;耐蚀性

**中图分类号**: 0646

文献标识码: A

镁合金化学性质活泼,耐蚀性不佳,使其应用 受到限制<sup>[13]</sup>.为了改善其耐蚀性质,表面处理是可 能的手段.在电子产品的应用上,除耐蚀性质之外, 电磁遮蔽效应亦需考量.为了兼顾此两种性质的需 要,化成处理、阳极处理及无电镀镍等是受到重视 的表面处理技术.但是这些技术及镀层性质仍有不 少须待改进之处[4-16].针对上述表面处理的缺点, 在镁合金表面上电镀金属铝的可行性乃成为研究 的课题.在水溶液中电镀金属铝显然是不可行的, 然而在低温离子液体中电镀金属铝则值得尝试.先 前的研究中<sup>[17]</sup>,已经证明 Aluminum chloride (ACk) 与 1-ethyl-3 methylmidazolium chloride (EMIC)反应后形成室温离子液体,可以成功地在 AZ91D镁合金表面镀上金属铝 然而 AC1 EMIC 的化学组成以及电镀条件 (譬如电流密度等)对镀 层性质的影响则有待进一步的探讨.因此本研究借 助改变 AICI EMIC的摩尔比和电流密度,探讨镁 合金上电镀金属铝之效果以及其对镀层的物性及 耐蚀性质的影响.

#### 1 实 验

以AICk (anhydrous powder 99.99%, Aldrich) 及 EM IC (99%, A ld rich) 作原料, 分别制备 50:50、 53:47、57:43、60:40 等 4种不同 A C L EM IC 摩尔 比的离子液体,为方便表示,分别以 50, 53, 57以 及 60 m /oAC表示此 4种溶液·溶液的配置、试 片的前处理以及电镀均在手套箱中处理.离子液体 的电位窗以钨或玻璃碳电极测量.电镀所用之基材 为压铸 AZ91D 镁合金, 于手套箱中以砂纸研磨至 # 1000后进行电镀. 电镀采用三极电化学系统,以 AUTOLAB恒电位仪控制电位并测量电流,镁合金 基材为工作电极,而置于含 60 m/o离子液体中的 铝丝(以多孔陶瓷与镀液分隔)做为参考电极,另 以螺旋状的铝丝直接浸置于离子液体中作为辅助 电极.以定电位或定电流电镀的方式电镀.在定电 位电镀时,施加电位为一0.2 V;而定电流电镀是在  $AC_{l}$  /EM IC浓度比值为 60:40之液体中进行,电 流密度分别控制在 -15和  $-40 \text{ mA}/\text{cm}^2$ . 上述电镀 皆以 50  $C/m^2$  的总电量控制析镀的质量;电镀后 将试片以无水酒精冲洗去除表面残留的离子液体.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

收稿日期: 2009-01-16 \* 通讯作者, Tel, Email wttsa@mail ncku edu tw

电镀后试片表面形貌及化学成分由 SEM (SEM, Philip XL-40FEG)及 EDS分析,结晶结构 以 X光衍射分析仪鉴定.电化学试验于除氧 3.5% (by mass 下同)氯化钠溶液中进行,白金钛网与饱 和甘汞电极分别为辅助电极与参考电极.电化学阻 抗于开路电位下测试,侦测频率范围为 0.1~10<sup>5</sup> Hz 正弦波电位振幅 10 mV.动电位极化曲线测试 以 1 mV/s的扫描速率由 -1.7 V扫描至 -0.5 V.

## 2 结果与讨论

在摩尔比为 60:40之 AICle EMIC离子液体 中,钨电极之循环伏安曲线如图 1所示.钨电极于 离子液体中之开路电位为 0.9 V(vs A<sup>3+</sup>/Al)(图 中 a点的位置),以扫描速率为 50 mV/s从开路电 位往阴极电位扫描,当达到0V时(b点),阴极电 流密度开始上升,显示离子液体中的铝于此电位下 开始被还原至钨电极表面.当电位到达约一0.5 V 处,电流密度升至约 $-40 \text{ mA}/\text{m}^2$ 达此电位时,改 变电位扫描方向往阳极电位变化,相应电流密度下 降·至电位接近 0 V(c点),电流改变方向并开始 提升,此时钨电极上的铝开始被溶解.当电位达到 图 1中之 d点 (0, 2 6 V)处,离子液体开始呈现 不稳定的状态.实验表明,适度降低离子液体中 AIC1 的浓度,可得类似的循环伏安曲线, 目金属铝 可以析镀在阴极电极表面上· 惟当 A C b 的浓度减 至 50 m /o时,则金属铝无法被析镀在电极表面上.



- 图 1 钨电极于 30<sup>°</sup>C,含 60 m /o A IC l<sub>2</sub> 之 A IC l<sub>3</sub> EM IC 离 子液体中的循环伏安曲线 扫描速率:50 mV /s
- Fig 1 CV curve for tungsten electrode in the AIC & EMIC ionic liquid with 60 m /o AIC &, 30 °C potential scan rate: 50 mV/s

#### 2.1 开路电位

将 AZ<sup>91</sup>D镁合金于开路电位的条件下,浸置 于 ACL 浓度分别为 50、53或 60 m /o的离子液体 中 15 min后,表面形貌由 SEM 观察,其结果示于 图 2 试片表面的化学组成则以 EDS分析,结果列 于表 1 图 2示出,浸置于含 50 m /o ACL 离子液体 的镁合金 (a),其表面形貌并没有明显变化,显示 镁 合金于该离子液体中相当稳定;而置于含 53



图 2 (QA299D 镁合金 壬环 同摩尔地的离子液体用浸置ction in 2 表面形貌 Hau50:5011 big58347cs arv60:40 http://www.cnk Fig 2 SEM micrographs of the Mg alloy samples after being immersed in the ionic liquids with A C & to EM IC molar ratios of 50:50(a), 53:47(b) and 60:40(c) for 15 minutes

表 1 镁合金 AZ<sup>91</sup>D于各种不同比例之离子液体中, 于开路电位下浸置 15分钟后,表面成分 EDS分析结果 Tab 1 Elemental information of Mg alloy samples immersed in different ratios of ionic liquide for <sup>15</sup>m in at OCP

AIC & EMIC	E lem en ts $(M ass^{\frac{1}{2}})$			
ratio	Мg	Al	C1	0
50 <b>:</b> 50	80	11	_	9
53:47	44	26	8	22
57:43	11	72	4	13
60 <b>:</b> 40	3	90	1	6

m /o A C l 离子液体的镁合金(b),则其表面出现 遭离子液体侵蚀的现象;对浸置于含 60 m /o A C l 离子液体的(c),则于表面生成一铝镀层.据表 l, 在开路电位下,随着离子液体 A C l 浓度的增加, 合金表面 A l含量逐渐增加,表明在镀液界面上发 生了以下的置换反应:

 $8\mathbf{A}\mathbf{k}\mathbf{C}\mathbf{k}^{-} + 3\mathbf{M}\mathbf{g} \longrightarrow 2\mathbf{A}\mathbf{l} + 3\mathbf{M}\mathbf{g}(\mathbf{A}\mathbf{C}\mathbf{k})_{3}^{-} + 5\mathbf{A}\mathbf{K}\mathbf{k}^{-}$ (1)

附带说明,表 1中检测的 O主要来自试片前 处理遗留下来之氧化物,而 Cl元素则来自试片表 面残留之镀液.

2.2 定电位电镀

在一0.2 V的外加电位下,于不同组成之离子

液体中进行电镀,其电流密度随时间的变化如图 3 所示.由图可见,随着 ACL 浓度从 53 m/o增加到 $60 \text{ m}/\text{o} 沉积电流密度也由 <math>-12 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 上升至  $-23 \text{ mA}/\text{cm}^2$ ,表明于 60 m/o ACL离子液体中的 沉积速率最快.

图 4显示 AZ91D 镁合金原材 (a)之金相具有 双相组织.而在不同组成的离子液体中经电镀后 (b~d),其表面形貌分别出现结晶形态的颗粒堆



- 图 3 于不同离子液体比例镁合金定电位电镀之电流密 度与施镀时间变化关系
- Fig. 3 Variations of current density with time during the electrodeposition processes which are performed in the ionic liquids with A IC  $_{\rm b}$  to EM IC molar ratios of 53:47 (a), 57:43 (b), and 60:40 (c)



图 4 镁合金于不同组成之离子液体中电镀后之表面 SEM 形貌

a 镁合金原材, b. <sup>53</sup> m/o o <sup>57</sup>m/o, d. <sup>60</sup>m/o ACk (C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk Fig 4 SEM top-view micrographs of the bare AZ<sup>91</sup>D Mg alloy (a) and the Al-coated Mg samples deposited in ionic liquids containing <sup>53</sup> (b), <sup>57</sup>(c) and <sup>60</sup> m/o ACk (d) 积.EDS分析结果指出这些析出的颗粒确实是金属 铝.但仅从 SEM 影像观察,无法分辨不同镀液组成 对表面形貌的影响.

图 5是镁合金原材及镀铝之镁合金试片 XRD 图谱·如上述镁合金原材 (a)显现双相结构而分别 于含 53、57、60 m /o A C k 镀液中电镀后之试片 (b, c, d)的衍射谱线,并未显现出明显差异,但可 确认铝具 FCC结构的衍射特性.同时镁合金的衍 射讯号也因表面受到铝镀层的覆盖而大幅下降,不 同铝晶面的峰值如图中标示·XRD分析结果再次 确认铝镀层可成功地沉积于镁合金表面·图 5中, 铝 (200)面的强度约为铝 (111)面的一半,但随着 A C k 摩尔比提高,铝 (200)面的强度也逐渐增加, 因此在高 A C k 摩尔比离子液体中,电镀可以促进 铝 (200)面的优选堆叠.



- 图 5 不同试片之 X 光衍射图谱 a 为镁合金裸材, b, c, d分别为于 53、57及 60 m /o A IC l, 离子液体中 电镀之试片
- Fig <sup>5</sup> X ¬may diffraction patterns of the various samples curve a presents the bare AZ<sup>91</sup>D Mg alloy. Curves b o and d present the Al¬coated Mg samples de posited in the ionic liquids containing 53, 57 and 60 m /o A IC k, respectively

实验表明于 3.5% NaCl水溶液中,镁合金原 材之开路电位低于 -1.6 V,显示其极活泼的特性. 而在含 53 m /o和 60 m /o A Cl 之离子液体中镀上 金属铝层后的试片,其开路电位则分别为 -1.5 V 和 -1.4 V.图 6是在开路电位下电化学阻抗测试 之 Nyquist谱图,因只呈现简单的半圆形状,故可用 单电容组件来描述该电极界面的电化学特性.据 图,镁合金基材之极化阻抗值为 470 Ω• cm<sup>2</sup>,于含 (C) 994-2021 China Academic Journal Elect 53 m /o及 60 m /o A Cl 之离子液体中镀铝试片之 极化阻抗值则分别为 3000 与 5200 Ω• cm<sup>2</sup>. 此镀层 除了具有较高的极化阻抗之外,同时也为镁合金基 材腐蚀提供保护.比较图 6曲线 b与 o前者较低 的阻抗可能与该镀层缺陷有关.



- 图 6 在不同组成之离子液体中电镀之镁合金于 3 5% NaCl水溶液中之电化学阻抗谱 (Nyquist plot) a为镁合金裸材, b与 c则分为于 53 m /o及 60 m /o A IC h 离子液体中电镀之试片
- Fig 6 Nyquist plots of the various samples measured in 3.5% NaCl solution a is the bare AZ<sup>91</sup>D Mg alloy b and c are the Al<sup>-</sup> coated Mg samples deposited in the ionic liquids containing <sup>53</sup> m /o and <sup>60</sup> m /o AlCk, respectively

图 7显示不同试片于 3 5% NaCl水溶液中之极化曲线·如图,对 AZ<sup>91</sup>D 镁合金基材,其极化曲线 (a)无钝态区存在,显示此裸材在此水溶液中非常活泼,耐蚀性低·而经含 53 m /o及 60 m /o A C lk的离子液体中电镀后获得之试片,二者极化曲线 (分别由曲线 b及曲线 c)均具有宽广的钝化区,耐蚀性优于镁合金裸材;后者 (曲线 c)的钝化电流密度更低  $(5 \times 10^{-5} \text{ A / cm}^2)$ ,显示它具有更佳的耐蚀效果·上述极化曲线与 EIS的分析结果相当一致,皆表明于 60 m /o A C lk离子液体中所得之铝镀层具有最佳的防蚀效果.

2.3 定电流电镀

镁合金于 60 m /o ACl 离子液体中,分别在  $-15 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 及  $-40 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 定电流密度下电镀, 试片电位变化与施镀时间的关系示于图 8 图中虚 线为开路电位.由图可知,在  $-15 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 的电流 密度下 (曲线 a),当施镀时间约达 100 s后,试片的 电位达到稳定状态 (约为 -120 mV),并一直维持 到析镀完成 ( $50 \text{ C}/\text{cm}^2$ ),在  $-40 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 的电流 密度下 (曲线 b),试片的电位约从 -440 mV持续 上升,析镀完成时 (1250 s),其电位约为 -320 mV.



- 图 7 镁合金原材及经电镀后之试片于 3 5% NaCl溶 液中之动电位极化曲线 a为镁合金裸材,b与 c 分为于 53 m /o及 60 m /o离子液体中电镀之试片
- Fig 7 Potentiodynamic polarization curves of the various samples measured in 3.5% NaCl solution a is the bare AZ<sup>91</sup>D Mg alloy b and c are the Alcoated Mg samples deposited in the ionic liquids with ACk to EMIC molar ratios of 53:47 and 60:40, respectively



图 8 镁合金于 60 m/o AlCl<sub>3</sub> 离子液体中定电流电镀之 电位随施镀时间变化关系

a.  $-15 \text{ mA/cm}^2$ , b.  $-40 \text{ mA/cm}^2$ , 电量 50 C/cm<sup>2</sup>

Fig. 8 Variation of potential with time for the Mg alloy during electrodeposition in an AlCl<sub>3</sub>-EMIC ionic liquid with 60 m/o AlCl<sub>3</sub> for 50 C/cm<sup>2</sup> a. - 15 mA/ cm<sup>2</sup>, b. -40 mA/cm<sup>2</sup> 图 9分别为在 -15、-40 mA /m<sup>2</sup> 的电流密度下施 镀 50 C/m<sup>2</sup> 电量后,试片之横截面 SEM 影像.在 较低电流密度 (-15 mA /m<sup>2</sup>)下,所得镀层较厚, 约 25  $\mu$ m.而在 -40 mA /m<sup>2</sup>条件下所得镀层厚度 较薄,约为 10~15  $\mu$ m.此结果显示在低电流密度 下电镀的效率较佳.图 9同时示出镁合金基材及镀 层界面处之化学成分的 EDS线扫描分析,进一步 证实了仅有铝金属析镀在镁合金基材表面.

经不同电流密度电镀后之镁合金试片,在 3.5% NaCl水溶液中之电化学交流阻抗频谱测试 结果如图 10所示·从 Nyquist plots可见,电镀铝于 镁合金基材上,可将极化阻抗从原先未镀时的 510  $\Omega \cdot \text{cm}^2$ (曲线 a)提升数倍·如在  $-40 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 电镀 之试片,其极化阻抗为  $3760 \Omega \cdot \text{cm}^2$ (曲线 c),而以  $-15 \text{ mA}/\text{cm}^2$ 电镀所得之试片,阻抗为  $4880 \Omega \cdot$  $\text{cm}^2$ (曲线 b).显然在低电流密下所得之铝镀层的 缺陷较少,所以极化阻抗较高.



- 图 10 镁合金于 60 m/o AlCl<sub>3</sub> 离子液体中,分别在 -15 及 -40 mA/cm<sup>2</sup> 的电流密度下电镀后,于 3.5% 氯化钠水溶液中之电化学阻抗谱
- Fig. 10 Nyquist plots for Mg alloy and those electrodeposited in 60 m/o AlCl<sub>3</sub> ionic liquid at -15 and -40 mA/cm<sup>2</sup>, respectively



- 图9 不同电流密度下,施镀 50 C/cm<sup>2</sup> 电量后,电镀试片之横截面 SEM 影像及 EDS 扫描分析结果 a(C)119 4 20 cm<sup>2</sup>, China 40 cm<sup>2</sup> content of Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk
- Fig. 9 SEM micrographs and EDS line scan results for the Mg alloy electrodeposited in the ionic liquid containing 60 m/o AlCl<sub>3</sub> a. -15 mA/cm<sup>2</sup>, b. -40 mA/cm<sup>2</sup>

#### 3 结 论

成功地应用离子液体电镀,有效地在活泼镁金 属表面电镀金属铝.在开路电位下,镁合金于低浓 度的 ACL EM IC离子液体中会出现腐蚀现象;反 之,当 ACL 含量较高时,会发生置换反应而于其 表面析镀出金属铝.在控制电位的条件下,结晶态 的金属铝可以顺利地析镀在 AZ<sup>91</sup>D 镁合金基材 上.在 -0.2 V 的电位下,于 60 m/o ACL 离子液 体中电镀所得的铝层具有良好的耐蚀性质,在 3.5% NaCl水溶液中具有宽广的阳极钝化区,其 钝化电流密度约  $5 \times 10^{-5}$  A/m<sup>2</sup>;其极化阻抗为  $5200 \Omega \cdot \text{ m}^2$ .在定电流的条件下,于低电流密度下 电镀具有较高的电流效率,镀层较厚,且其极化阻 抗较高.

#### 参考文献 (References):

- [1] Makar G L Kniger J[J]. J Electrochem Soc 1990, 137: 414.
- [2] Song G. Atrens A. John D St et al [J]. Corr Sci 1997, 39, 1981.
- [3] Ambat R, Aung N N, Zhou W [J]. Corr Sci 2000, 42: 1433.
- [4] Ono S Asam i K. Masuko N [J]. Mater Trans 2001, 42, 1225.

- [5] Kouisni L Azzi M, Zertoubi M, et al [J]. Surf Coat Technol 2005, 192, 239.
- [6] Forsyth M, How lett P C. Tan S K, et al [J]. Electrochem Solid-State Lett 2006, 9: B52.
- [7] Song G, Atrens A [J]. Adv Eng Mater 1999, 1, 11.
- [8] Zhang Y, Yan C. Wang F, et al [J]. Surf Coat Technol 2002, 161, 36.
- [9] Shi Z Song G, Atrens A [J]. Corr Sci 2005, 47: 2760.
- [10] H siao H Y, TsaiW T[J]. Surf Coat Technol 2005, 190, 299.
- [11] H siao H Y, Tsung H C. Tsai W T [J]. Surf Coat Technol 2005, 199, 127.
- [12] H siao H Y, Chung P, TsaiW T[J]. Corr Sci 2007, 49, 781.
- [13] Huo H, Li Y, Wang F[J]. Corr Sci 2004, 46, 1467.
- [14] Ambat R. Zhou W [J]. Surf Coat Technol 2004, 179, 124.
- [15] Liu Z Gao W [J]. Surf Coat Technol 2006. 200: 5087.
- [16] Li J Shao Z Zhang X, et al [J]. Surf Coat Technol 2006, 200, 3010-3015.
- [17] Chang J K. Chen S Y, TsaiW T, et al [J]. Electrochem Commun 2007, 9: 1602-1606.

## Electrodeposition of Al on Magnesium Alloy in Ionic Liquid

W en Ta Tsa<sup>1\*</sup>, CHEN Shu-you<sup>1</sup>, ZHUANG Mu-huan<sup>1</sup>, Jeng Kuei Chang<sup>1</sup>, SUN Yiwen<sup>2</sup> (1. Department of Materials Science and Engineering Cheng Kung University, Taiwan China;

<sup>2</sup> Department of Chemistry Cheng Kung University Taiwan China)

A bstract: Electrodeposition of a metallic alum inum on a magnesium alloy in acidic alum inum chloride<sup>-1</sup>-ethyl<sup>-3</sup> methylin idazolium chloride ionic liquids (AIC & EMIC) was investigated. The effects of current density and AIC content in the ionic liquid on the electrodeposition behavior were studied. The results showed that alum inum could be successfully electrodeposited on the AZ<sup>91</sup>D substrate At -0.2 V, the ionic liquid containing 60 m/o AIC was optimum for Al electrodeposition. The current efficiency was higher if electrodeposition was performed at a lower applied current density. The existence of Al coating could caused a substantial increase in open circuit potential reducing the susceptibility of Mg alloy to corrosion. The results of electrochemical impedance spectroscopy showed that Al coating could cause the increase in the polarization resistance of a bare Mg alloy from  $470 \sim 510 \ \Omega \cdot \mbox{cm}^2$  in 3.5% (by mass) NaCl solution. Furthermore, the results of potentiodynamic polarization measurements showed that Al-coated Mg alloy could be passivated with the passive current density as low as  $5 \times 10^{-5}$  A/m<sup>2</sup>.

#### Keywords magnesium alloy ionic liquid electrodeposition aluminum; corrosion

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk